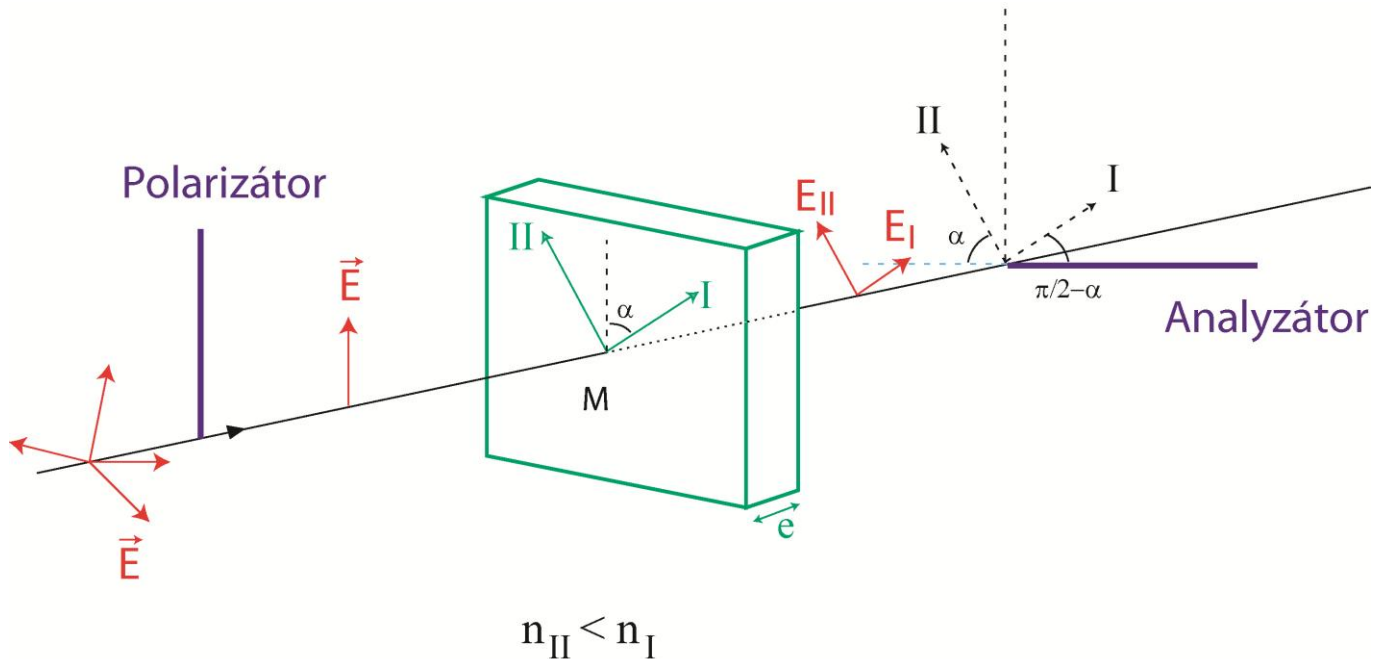


FOTOELASTICIMETRIE

Metoda sloužící k určení stavu napětí v elasticky deformovaném materiálu při rovinném napětí



1) Připomínka z optiky :

Denní světlo je polychromatické a nepolarizované; vektor intenzity elektrického pole E může mít jakoukoli orientaci kolmou na směr šíření světla

Po průchodu polarizačním filtrem je vektor propuštěného světla \vec{E} rovnoběžný s propustným směrem filtru a mění se s časem :

$$E = E_0 \cos \omega t$$

Říkáme, že takové světlo je lineárně polarizované. Pokud toto světlo prochází průhledným izotropním prostředím, zůstává beze změny, pokud zanedbáme absorpci.

Představme si nyní materiál, který opticky izotropní není a jeho index lomu je odlišný ve dvou vzájemně kolmých směrech (I a II, I je osa, kde n je maximální). Někdy je tento jev nazýván dvojlom. Při průchodu polarizovaného světla takovým materiálem se elektromagnetické vlnění rozloží na dvě složky, kde α je úhel mezi směrem I a směrem polarizace:

$$E_I = E_0 \cos \omega t \cos \alpha$$

$$E_{II} = E_0 \cos \omega t \sin \alpha$$

E_I prochází materiálem rychlostí $v_I = c/n_I$ ("pomalý" směr) a E_{II} rychlostí c/n_{II} ("rychlý" směr).

2) Zjištění hlavních napětí

Existují transparentní materiály, které jsou přirozeně izotropní, avšak při působení napětí se stávají opticky anizotropní; tento jev se nazývá "umělá anizotropie" anebo "dočasný dvojlom". Budeme nadále předpokládat, že zmíněný materiál je tenký a tudíž deformovaný za podmínky rovinného napětí. V tom případě bylo zjištěno, že I a II jsou rovnoběžné s hlavními napětími σ_I a σ_{II} a platí :

$$n_I = C e \sigma_I = C' \sigma_I$$

$$n_{II} = C e \sigma_{II} = C' \sigma_{II}$$

$$n_I - n_{II} = C e (\sigma_I - \sigma_{II}) = C' (\sigma_I - \sigma_{II})$$

kde e je tloušťka materiálu a C je materiálová konstanta.

Vypočítejme velikost vektoru intezity elektrického pole světla po průchodu dvojlomým materiálem:

$$\sigma_I > \sigma_{II} \Rightarrow n_I > n_{II} \Rightarrow v_I < v_{II}$$

Čas potřebný pro průchod světla materiálem :

$$E_I: \quad t_I = e/v_I = e n_I / c$$

$$E_{II}: \quad t_{II} = e/v_{II} = e n_{II} / c$$

$$\Delta t = e/c (n_I - n_{II})$$

Fázový rozdíl po průchodu:

$$\Delta\varphi = \omega \Delta t$$

$$\omega = 2\pi\nu = 2\pi c/\lambda$$

$$\Delta\varphi = 2\pi c/\lambda e/c (n_I - n_{II}) = 2\pi e (n_I - n_{II})/\lambda$$

Velikost vektoru intezity elektrického pole světla po průchodu dvojlomým materiálem:

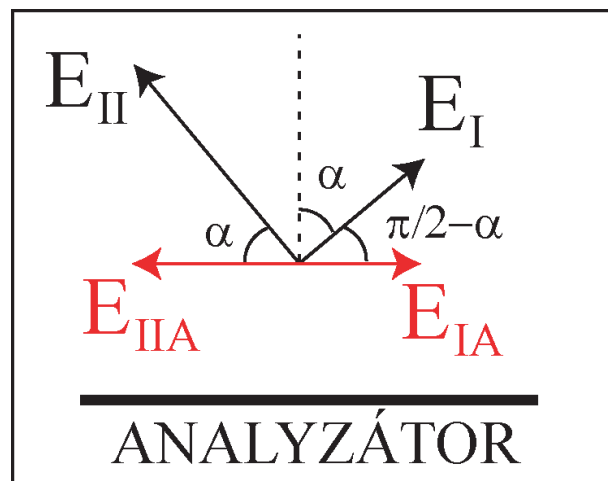
$$E_I = E_0 \cos (\omega t + \Delta\varphi) \cos \alpha$$

$$E_{II} = E_0 \cos \omega t \sin \alpha$$

Tyto dvě vlny následně procházejí dalším polarizačním filtrem nazývaným analyzátor, orientovaným kolmo k prvnímu filtru. Analyzátor propustí pouze složky rovnoběžné se směrem jeho polarizace:

$$E_{IA} = E_I \cos (\pi/2 - \alpha) = E_I \sin \alpha$$

$$E_{IIA} = - E_{II} \cos \alpha$$



Po průchodu analyzátozem obě vlny sečteme :

$E_{IA} + E_{IIA}$:

$$E = E_0 \cos(\omega t + \Delta\varphi) \cos \alpha \sin \alpha - E_0 \cos \omega t \sin \alpha \cos \alpha = \\ = E_0 \cos \alpha \sin \alpha [\cos(\omega t + \Delta\varphi) - \cos \omega t] =$$

z geometrie : $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$

$$\cos \beta - \cos \gamma = -2 \sin[(\beta+\gamma)/2] \sin[(\beta-\gamma)/2]$$

$$= E_0 \frac{\sin 2\alpha}{2} \left[(-2) \sin \frac{2\omega t + \Delta\varphi}{2} \sin \frac{\Delta\varphi}{2} \right]$$

$$E = -E_0 \sin 2\alpha \cdot \sin \frac{\pi e}{\lambda} (n_I - n_{II}) \cdot \sin \frac{2\omega t + \Delta\varphi}{2}$$

Zajímá nás nyní, kdy je E nulové. Existují 3 možnosti:

$\sin 2\alpha = 0$: tyto linie se nazývají **izokliny**,

$\sin \pi e/\lambda (n_I - n_{II}) = 0$: jsou **izochromy**,

$\sin (2\omega t + \Delta\varphi)/2$: tato podmínka nás nezajímá, protože frekvence světla $\nu \sim 10^{15}$ Hz.

1) Izokliny

$$\sin 2\alpha = 0 \Rightarrow \boxed{\alpha = i \frac{\pi}{2}} \quad i = 0, 1, 2 \dots$$

Izokliny tedy ukazují místa, kde σ_I je rovnoběžné nebo kolmé k ose polarizátoru. Nepřinášejí žádnou informaci o velikosti σ_I .

2) Izochromy

$$\sin \pi e/\lambda (n_I - n_{II}) = 0, \quad n_I = C' \sigma_I, \quad n_{II} = C' \sigma_{II},$$

$$\Rightarrow \boxed{K(\sigma_I - \sigma_{II}) = i \pi} \quad i = 0, 1, 2 \dots$$

Protože K závisí na λ , E je nulové na různých místech pro různé barvy. Jedná se tedy o barevné křivky ukazující místa, kde je stejný rozdíl hlavních napětí. Fotoelasticimetrie je metoda používaná nejčastěji kvalitativně; izochromy ovšem přinášejí možnost zjistit i velikost hlavních napětí. K tomu je nutné znát (kromě materiálové konstanty C, tloušťky e a λ) další rovnici mezi σ_I a σ_{II} . Používá se Laplaceova rovnice:

$$\nabla^2(\sigma_I + \sigma_{II}) = 0.$$

Tato metoda byla objevena D. Brewsterem r. 1816. Byla používána především před vyvinutím výpočetních metod pro zjištění rozložení napětí v tělesech, jako je metoda konečných prvků. Je možné ji použít i v případech trojosého napětí. V současnosti bývá používána pro ověření výpočtů MKP nebo při některých speciálních aplikacích, jako je např. určení reziduálních napětí v rychle tuhnuoucích sklech.